

宋跃 邵阳 湖南邵阳师专物理系 422000

摘 要：本文研究了单稳集成芯片的故障检测方法及用MCS-51单片机完成检测的硬软件设计。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

---

422000

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]